Se	earch No	otes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/720,110	TAKAYUKI NAKAMURA	
Examiner	Art Unit	
Alex Liew	2624	

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		5	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			,

SEARCH NOT (INCLUDING SEARCH)
	DATE	EXMR
382/141-152 crossed reference with 382/154	4/26/2007	AL
382/106, 141-154 limited to text search	4/26/2007	AL
Google patent search	4/28/2007	AL
382/141-152 crossed reference with 382/154	10/7/2007	AL
382/106, 141-154 limited to text search	10/7/2007	AL
		·